SEMICONDUCTOR THERMISTOR

Publication number:

JP52062679

Publication date:

1977-05-24

Inventor:

KOBAYASHI TETSUJI; MATSUI KUNIHIKO

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

H01C7/04; H01C7/04; (IPC1-7): H01C7/04

- European:

Application number:

JP19750138049 19751119

Priority number(s):

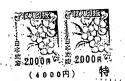
JP19750138049 19751119

Report a data error here

Abstract of JP52062679

PURPOSE:To widen working temperature and thermistor characteristic (B value) by containing Au atom uniformly in semiconductor substrate thus forming resistive layer with negative temperature coefficient

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



許 魔(A5)

超和 年 50,11.19

特許庁長官殿

適

1. 発明の名称 ハンドウタイ 半 導 体 サ ー ミ ス タ

コ パヤシ テツ ジ 小 林 哲 二 (ほか 1 名)

3. 特許出願人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(307)

東京芝浦電気株式会社

代表者 玉 置 敬 三

4. 代理人

〒100 50 138049 東京都千代田区内幸町1-1-6

東京芝浦電気株式会社東京事務所内 電 話 501-5411 (大代表)

方式 (6628) 豪 盗 **弁理士 富 岡**

(ほか1名)

(II N. I

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-62679

43公開日 昭 52.(1977) 5.24

②特願昭 50-/38049

②出願日 昭50 (1975) 11.19

審査請求 未請求

(全4頁)

識別

記号

庁内整理番号 69/8 57

ᡚ日本分類 62 A22

51) Int. C12.

Ĺ

HOIC 7/04

_

1. 発明の名称 半導体サーミスタ

2. 特許請求の範囲

半導体基板に金原子を 1×10¹²cm³ 以上ほぼ均一 に含有させて負の温度係数を有する抵抗層とした ことを特徴とする半導体サーミスタ。

3. 発明の詳細な説明

本発明はサーミスタに係り、 特に半導体基板に 金(Au) 原子を含有せしめて負の 個関係数を有す る抵抗層とした半導体サーミスタに選する。

一般にサーミスタはMn,Co,Ni,Fe,Cu等の金属酸化物を適当な形と大きさで焼結した焼結中からなったのような焼結体からなる。とのような焼結体からなるのような焼結体からなるで焼ったのの温度係数を有し、企業を強力したのであるため、耐湿を受けるがあるが、耐震を要良くするために、対ラス容器などで気管対止する必要があった。のよりにガラス容器で気管対止すると熱時にあるしたがありにガラス容器で気管対止すると熱時にあるのようにガラス容器で気管対止すると熱時にあるのようにガラス容器で気管対止すると熱時にあるのよりにガラス容器で気管対止すると熱時にあるのとのにガラス容器で気管対止すると表

小さなサーミスタを作ることが困難となる。

また上述したようにこの種のサーミスタを作る時に機結プロセスを利用しているため、抵抗値やサーミスタ定数とよばれる値(B値)を均一にすることが難しという欠点もあつた。

本発明は上記の点に対してなされたもので、使用温度を広くとれ且つサーミスタ定数(B値)も大きくとれる半導体サーミスタを提供するものである。即ち本発明は半導体サーミスタにおいても負の温度係数を示すようにして使用温度を広く且つサーミスタ特性(B値)も大きくとれるように、例えばシリコン基板に Au 原子を含有せしめた半

導体サーミスタである。そしてとの種のサーミスタは P⁺-P-P⁺ 接合或いは P⁺-n-P⁺ 接合の構成をとり、 P⁺-n-P⁺ 接合の場合は金を含有せしめることにより整備特性がなくなり P⁺-Y-P⁺ 接合と同様に使用できるようになる。

次に本発明の一実施例を図面を参照して説明する。第1図(a)~(d)は本発明の一実施例の半導体サーミスタを製造する時の工程を断面で示したものである。

まず、比抵抗 5 [Ω·cm]、厚さ 400 [μm]のP型結晶 [II]の両面に P 型の不純物であるボロン(B)を
1 × 10 ½m 位の機度、深さ 30 [μm] 程度に拡散して P + 層 (12a) 及び (12b) を * 形成し、 P + - P - P + 接合の Si 基板 [II]を形成する (第1 図 (a))。 次に Si 基 [II]の両面にメッキ或いは蒸煮により、 Au 層 (13a) 及び (13b) を 薄く形成する (第1 図 (b))。 この状態の ウェハを 石英 アングル内に 封入し、 例えば 1200°C で 加熱し、 Au 層 (13a) 及び (13b) から Au 原子を基板全体がほぼ均一に なるように 拡散する。 この拡散により P + - P - P + 接合の P 層 (III)の 比抵抗

ら明らかのように例えば抵抗値 15 [KΩ] の場合、パラツキがほとんどなく、例えパラツキがあつたとしても 0.5 9 程度である。即ち上述したような負の温度係数を有する半導体サーミスタは、歩留りの高いことを示している。

また第4図に従来の機結形のサーミスタと上述したSiサーミスタを高湿度(80多)の場所に放置した時の抵抗変化を示す。この第4図から本発明のSiサーミスタは1000時間上記高湿度(80多)に放置してもほとんど抵抗変化がなく、一方従来の機結形のサーミスタは100時間上記高湿度(80多)に放置しても抵抗(△R)はかなり変化する。このデータからも本発明Siサーミスタは安定性であることがわかる。

なお上記実施例ではP型のシリコン結晶を用いたがn 型のシリコン結晶を用いても良い。なおn型シリコン結晶を用いても良い。なおの間線P型の不純物を拡散しなければならない。例えばn型シリコン結晶にn型の不純物を拡散してn+-n-n+ 構造にすると値圧- 電流特性が非 直線

が増加し、基板全体が高抵抗層となり、後で説明 するように負の温度係数を示すようになる。次に Au屬(13a) 及び(13b) 上に電極層として例えばメ ツキ法によりNi層 (14a) 及び (14b) を形成する (第1図(c))。そしてとの金属層 (14a) 及び(14b) を形成した後に、ダイヤモンドカツタ或いはワイ ヤソウなどの手段により0.4[mm]×0.4[mm]のサイ ズのペレットを取り出す。最後に上記ペレットの Ni層(14a) 及び(14b) にハンダ(15a) 及び(15b) によりリード (16a) 及び (16b) を取りつける (席 1 図(d))。このようにして半導体(Si)サーミスタ が得られる。この得られたSiサーミスタの抵抗 (対数値 …… 縦軸)と温度(絶対温度の逆数値… …磺輸)と関係を現2窓に示す。この第2図の曲 線からわかるように、母抗は絶対温度の逆数値に 比例して変化する所謂る負の温度係数を示すよう になる。この場合のサーミスタ定改B値は4900°K と慢れており、従来に比べて大きい値となる。

さらに第3図に常温(30°C)でサーミスタの抵抗値のバラッキを測定した分布を示す。第3図か

性を示しサーミスタとして適さない。ただしn層 の不純物機度が高くなるとこの限りでない。

さらに上記実施例においてはAu拡散の前にP⁺層を拡散したが、Au拡散拡散後或いはAu拡散と同時にP⁺層を形成しても良い。またこのP⁺層は拡散に限ることなくインブラ或いは成長技術を用いて形成しても良い。さらに半導体はSiに限ることなく例えばGeであつても良い。

以上説明したように本発明の半導体サーミスタは負の温度特性を有する抵抗層であるだけでなく、 麓産性に富んでおり耐湿性も良いものである。

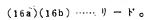
4. 図面の簡単な説明

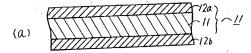
第1図(a)~(d) は本発明の一実施例の構成の製造方法を説明するための工程断面図、第2図は第1図(d)の半導体サーミスタの抵抗と温度(絶対温度の逆数値)の関係を示した特性曲線図、第3図は本発明装置の抵抗値のパラツキの分布を示した図、第4図は高湿度に放置し時間に対しての抵抗変化を示した曲線図である。

似…… Si 基板、(13a)(13b) …… Au 層、

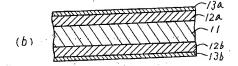
(14a)(14b) ······ Ni 層、(15a)(15b) ······ ハンダ、

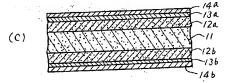
为/図

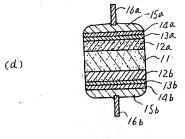


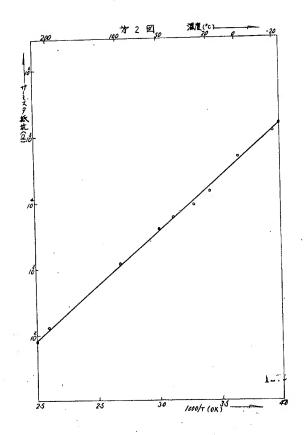


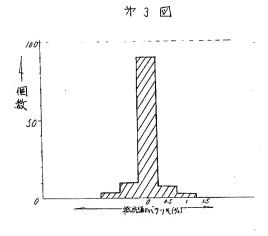
章(ほか1名) (6628)代理人弁理士 富

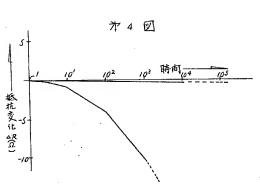












5.添付書類の目録

(1) 委任状 1 通 (2) 明細書 1 通 (3) 図 面 1 通 1 通

(4) 願書副本

6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1) 発明者

#+#9ケンカワ++シャイワイウコムカイトウレバナ=ウ 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 **■ウレバウチアンキ ソウゴウケンキ=ウジョナイ 東京芝浦電気株式会社総合研究所内

(2)代

東京都千代田区内幸町1-1-6 東京芝浦電気株式会社東京事務所內

(7568) ^{弁理士} 竹 花 喜 久 男